# WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

### INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

G06F 11/36

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

**WO** 00/63777

**A1** 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

26. Oktober 2000 (26.10.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/01165

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. April 2000 (13.04.00)

(30) Prioritätsdaten:

199 17 891.7

20. April 1999 (20.04.99)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): \_AMANDI, Dirk [DE/DE]; Pembaurstr. 14, D-81243 München (DE). GLÄSER, Winfried [DE/DE]; Seilergasse 56, D-85570 Markt Schwaben (DE). MIRCESCU, Alexander [DE/DE]; Boschetsriederstr. 61, D-81379 München (DE). WINTER, Robert [DE/DE]; Liesel-Beckmann-Str. 7, D-81369 München (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTTENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: DE, JP, US.

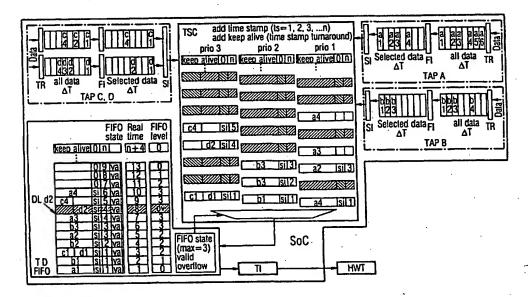
#### Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen

eintreffen.

- (54) Title: METHOD FOR TRACING IN SYSTEM-ON-CHIP ARCHITECTURES
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM TRACEN IN SYSTEM ON CHIP ARCHITEKTUREN



#### (57) Abstract

The invention relates to a system-on-chip arrangement, wherein the data states of a plurality of components are detected, selected, provided with a source identifier and a time stamp, brought together according to the priority thereof and outputted at an interface in order to be evaluated. The width of the trace interface (number of the pins on the chip) and the complexity of the tracer are minimised.

#### (57) Zusammenfassung

In einer System on Chip Anordnung werden die Datenzustände einer Mehrzahl von Komponenten erfaßt, selektiert, mit einer Herkunftskennzeichnung und einem Zeitstempel versehen, nach ihrer Priorität zusammengeführt und an einer Schnittstelle ausgegeben, um ausgewertet werden zu können. Die Breite des Trace Interface (Anzahl der Pins am Chip) und die Komplexität des Tracers ist minimiert.

#### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	ÚS	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China .	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

WO 00/63777 PCT/DE00/01165

1

#### Beschreibung

30

Verfahren zum Tracen in System on Chip Architekturen

Der Anmeldungsgegenstand betrifft ein Verfahren zur Nachverfolgung von Daten und deren Zuständen in einer Anordnung, in der ein Halbleiterchip (SoC) eine Mehrzahl von Komponenten aufweist.

Bei System on Chip (SoC) Architekturen sind verschiedene Komponenten, z.B. Mikroprozessoren, RAMs und komplexe HW Control Logik auf einem Chip untergebracht. Um ein SoC Design zu testen, ist es unabdingbar, in den Chip "hineinschauen" zu können, d.h. interne Datenströme aufzuzeichnen. Um den Testanforderungen zu genügen, müssen im allgemeinen die Datenströme der einzelnen Komponenten parallel (d.h. mit dem genauen zeitlichen Bezug zueinander) ge-traced werden können.

Bisher ist das parallele Durchverdrahten von wenigen Datenströmen, z.B nur einer Speicher Schnittstelle auf den Trace
Bus ausreichend und von der Komplexität her möglich gewesen.
Die ansteigende Komplexität der SoC Architekturen macht das
Tracen einer Vielzahl von Komponenten wünschenswert. Ein paralleles Durchverdrahten der einzelnen Komponenten Schnittstellen an den Trace Bus erscheint zunächst als praktisch unmöglich.

Dem Anmeldungsgegenstand liegt das Problem zugrunde, ein Verfahren zum Tracen einer Vielzahl von SoC Komponenten auf einen Trace Bus bei Minimierung der Tracer Komplexität anzugeben.

Das Problem wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

Der Anmeldungsgegenstand macht sich die Erkenntnis zunutze, daß beispielsweise an einem RAM interface bei einem Lese-Befehl durch die RAM Latency Wartezyklen entstehen, die keine WO 00/63777 P€T/DE00/01165

4

beitung kann somit die Zeitabfolge exakt ermittelt werden. Wird der time stamp als umlaufender Zähler realisiert, bietet es sich an, daß die Zeitschlitz Steuerung bei jedem Zählerrücksprung ein Aktivzustands-Wort (keep alive Trace Wort) einsetzt (z.B. mit si=0), wenn kein Überlaufszustand (ov) des Aufzeichnungs-Datenspeichers (overflow FIFO state) anliegt. Dies ist auch nützlich beim Aktivieren des Tracers nach einem Reset, da mit Empfangen der keep alive Worte schon ein Verbindungs setup nachgewiesen ist. Tritt während der Übergabe eines Trace Wortes an das TD FIFO ein overflow FIFO state 10 auf, so wird dieses nicht übertragen; die Übertragung des Trace Wortes von dem TAP mit der höchsten Priorität ist grundsätzlich immer möglich. Bei Datenverlust (Fig 1: wie mit DL d2 für: Data Loss d2 bezeichnet) durch overflow wird dieser Zustand durch ein overflow Bit in dem einen Trace Wort 15 gekennzeichnet, das auch im overflow Zustand übertragen werden kann und das den gleichen time stamp, wie das nicht übertragene Trace Wort hat (Fig 1: das Trace Wort mit a3 vor d2); das Übertragen einer Trace Wortes pro Taktzyklus ist immer möglich, auch im overflow Zustand. Der overflow Zustand des 20 FIFOs wird dann abgebaut, wenn in einem Taktzyklus von keinem TAP notwendige Daten angelegt werden; Rücknahme des overflow Bit.

Die Verwaltung des FIFOs und das Einfügen des overflow Bit in 25 das Trace Wort geschieht im Trace Daten FIFO. Das FIFO ist in der Lage, pro Taktzyklus entsprechend der Anzahl der TAPs Trace Worte in dem FIFO abzuspeichern; Fig 1 zeigt, daß 3 Trace Worte pro Taktzyklus maximal im FIFO abgespeichert werden, also entsprechend ihrer Priorität bei ts=1 hier al, bl, 30 cl/dl. Am FIFO Ausgang wird pro Taktzyklus ein Trace Wort an die Aufzeichnungs-Schnittstelle TI (für: Trace interface) geschrieben, die mit dem HWT (HW Tracer, Standard Aufzeichnungsgerät) korrespondiert. Die Aufzeichnungs-Schnittstelle TI ist mit einer Mehrzahl von Anschlüssen am Gehäuse, das die 35 SoC-Komponenten aufnimmt, gebildet. Die Anzahl der Anschlüsse der Aufzeichnungs-Schnittstelle TI ist erheblich kleiner als

WO 00/63777 ° PCT/DE00/01165

5

wenn für jeden der Mehrzahl von Aufzeichnungspunkten TAP A. TAP D eine gesonderte Schnittstelle am Gehäuse angeordnet wäre.

5 Über eine PC Schnittstelle an den HWT können Programme zur Nachverarbeitung angewendet werden.

Im Trace Verfahren/Algorithmus gemäß dem Anmeldungsgegenstand wird zwischen notwendigen und nicht-notwendigen Trace Daten entsprechend der Testanforderungen unterschieden (Daten Se-10 lektion). Eine sinnvolle Datenselektion ist in der Praxis prinzipiell immer möglich. Dadurch ist es möglich, in einem Zeitschlitzverfahren die notwendigen anliegenden Trace Daten der verschiedenen SoC Komponenten hintereinander auf den Trace Bus zu geben. Die Zeitinformation bleibt durch die Verwen-15 dung eines Zeitstempels (time stamp) voll erhalten, so daß das Zeitverhalten der Daten zueinander in einer Nachverarbeitung wiederhergestellt werden kann. Das Zwischenspeichern der sequentialisierten Daten in einem FIFO ermöglicht das Abfangen von Datenbursts. Durch einstellbare Filter und Trigger-20 punkte wird eine Datenreduktion auf die notwendigen Daten erreicht. Grundsätzlich ist es möglich, eine beliebige Anzahl verschiedener SoC Komponenten mit dem Zeitschlitz Verfahren zu tracen, wobei die Zeitschlitze über ein priorisiertes Abfrageprinzip (polling) vergeben werden. Wenn im statistischen 25 Mittel die Summe der Datenströme der SoC Komponenten die Übertragungsrate des Trace interface überschreitet, wird ein Daten Verlust eintreten. Die Trace Worte der SoC Komponente mit der höchsten Priorität werden in jedem Fall übertragen.

Fig 2 zeigt den Trace Alogorithmus des Trace-Verfahrens.

30

35

Bei 201 wird der Algorithmus gestartet, bei 202 wird alles in den Ausgangszustand gesetzt (reset all). Bei 203 wird eine Prozedur nach Figur 3 zur Bearbeitung eines Aufzeichnungspunktes mit der Priorität 1 (processing TAP with prio 1) ausgeführt. Bei 204 wird eine Prozedur nach Figur 3 zur BearbeiWO 00/63777

6

tung eines Aufzeichnungspunktes mit der Priorität 2 (processing TAP with prio 2) ausgeführt. Bei 205 werden weitere Prozeduren nach Figur 3 zur Bearbeitung eines Aufzeichnungspunktes (other TAP's) ausgeführt. Bei 206 wird eine Prozedur nach Figur 3 zur Bearbeitung eines Aufzeichnungspunktes mit der 5 Priorität N (processing TAP with prio N) ausgeführt. Bei 207 wird der Zeitstempel aktualisiert (update time stamp). Bei 208 erfolgt eine Abfrage, ob der Zeitstempel seinen Höchststand erreicht hat (timestamp=max?). Ist dies nicht der Fall, wird wie mit N (für: No) bezeichnet, bei 211 fortgefahren. 10 Ist dies der Fall, wie mit Y (für: Yes) bezeichnet, wird mit 209 fortgefahren, wo abgefragt wird, ob das Aufzeichnungsdaten FIFO TD FIFO kein Überfließen aufweist (No FIFO overflow?). Ist dies, wie mit N bezeichnet, nicht der Fall, wird mit 211 fortgefahren. Ist dies, wie mit Y bezeichnet, der Fall, wird bei 210 ein Aktivzustands-Wort in das Auswertungsdaten-FIFO geschrieben (write keep alive to FIFO). Bei 211 wird der älteste Eintrag aus dem Aufzeichnungsdaten FIFO zu der Aufzeichnungs-Schnittstelle TI weitergeleitet (write lowest FIFO entry to trace interface). Bei 212 wird auf den 20 nächsten Taktbeginn gewartet (wait for next clock cycle), um bei 201 fortzufahren.

Figur 3 zeigt die Abarbeitung eines Aufzeichnungspunktes mit einer gegebenen Priorität (processing TAP with prio N). Nach 25 dem Start bei 301 wird bei 302 abgefragt, ob der Bearbeitungspunkt Daten anliegen hat. Ist dies nicht der Fall, wie mit N bezeichnet, wird mit 309 fortgefahren. Ist dies der Fall, wie mit Y bezeichnet, wird mit 303 fortgefahren, wo abgefragt wird, ob das Aufzeichnungsdaten FIFO kein Überfließen 30 aufweist (no FIFO overflow?). Ist dies nicht der Fall, wie mit N bezeichnet, wird mit 309 fortgefahren. Ist dies der Fall, wie mit Y bezeichnet, wird mit 304 fortgefahren, wo die Aufzeichnungsdaten in das Aufzeichnungswort N eingeschrieben werden (write TAP data in trace word N). Bei 305 wird ein 35 Herkunftskennzeichen SI dem Aufzeichnungswort N beigefügt (add source identifier to trace word N). Bei 306 wird ein

WO 00/63777 PCT/DE00/01165

7

Zeitstempel dem Aufzeichnungswort N beigefügt (add time stamp to trace word N). Bei 307 wird das Aufzeichnungswort N in das Aufzeichnungsdaten FIFO geschrieben (write trace word N to FIFO). Bei 308 wird der Zustand des Aufzeichnungsdaten FIFOs aktualisiert (update FIFO state). Bei 309 wird zurückgesprungen (go back).

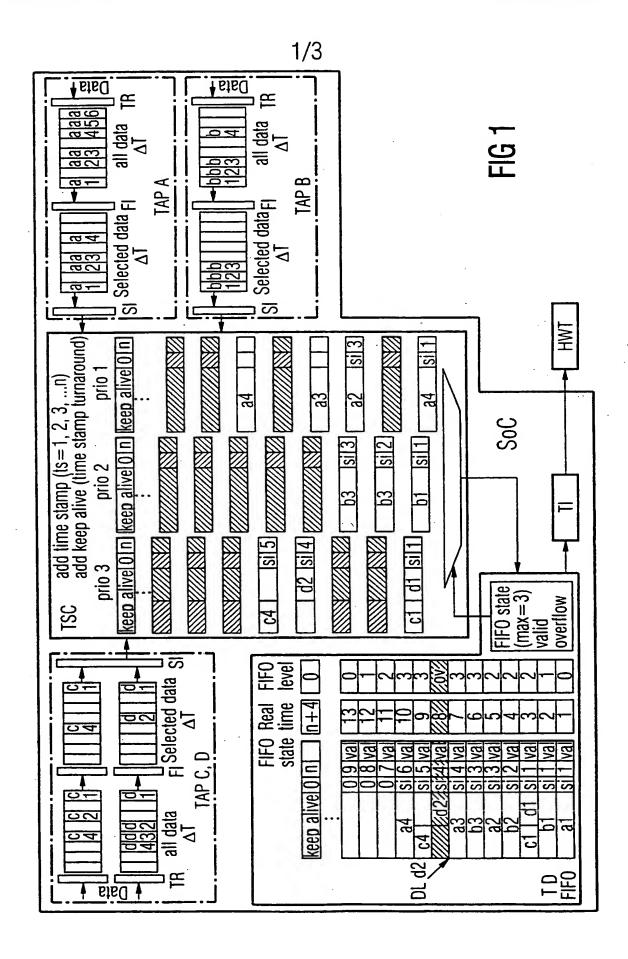
5

10

Das hier vorgestellte Verfahren geht von einem synchronen SoC Design aus. Grundsätzlich können aber an die taktsynchron arbeitende Zeitschlitz Steuerung auch asynchrone Komponenten angeschlossen werden und dann eingetaktet werden.

### Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Nachverfolgung von Daten und deren Zuständen in einer Anordnung, in der ein Halbleiterchip (SoC) eine
- Mehrzahl von Komponenten aufweist, demzufolge,
  - die Daten (Data) eines Aufzeichnungspunktes (TAPA..TAPD) nach Maßgabe einer Auslöseeinrichtung (TR) erfasst werden,
  - mehrere Aufzeichnungspunkte gegeben sind,
- die Daten nach Maßgabe der Einstellung eines Filters (FI) selektiert werden, 10
  - die Daten mit einem Herkunftskennzeichen (SI) und einem Zeitstempel (ts) versehen werden,
  - eine Zeitschlitzsteuerung (TSC), die Aufzeichnungspunkte abfragt,
- die Daten an eine Aufzeichnungs-Schnittstelle (TI) des 15 Halbleiterchips weitergeleitet werden.
  - 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
- dass die Zeitschlitzsteuerung die Aufzeichnungspunkte nach 20 Maßgabe ihrer Priorität abfragt.
  - 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
- dass die Daten nach Maßgabe ihrer Priorität an die Aufzeich-25 nungs-Schnittstelle weitergeleitet werden.
  - 4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
- dass die Daten als Zeitstempel mit einem zyklisch fortlaufen-30 den Zählerstand versehen werden.



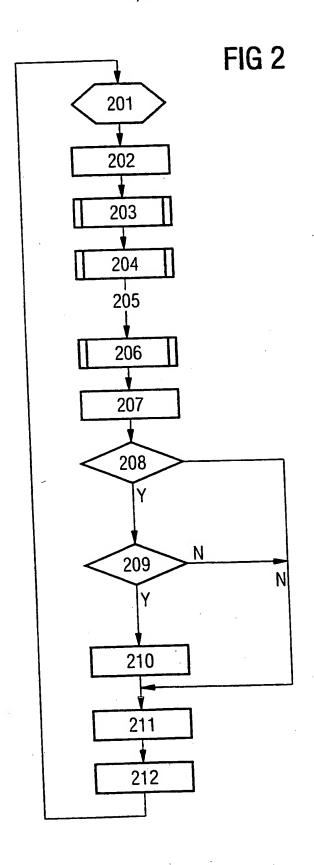
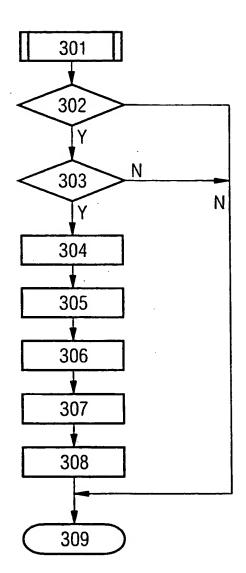


FIG 3



### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In. attornal Application No
PCT/DE 00/01165

A CLASSIFI IPC 7	CATION OF SUBJECT MATTER G06F11/36		
According to	international Patent Classification (IPC) or to both national classification	and IPC	
B. FIELDS S	EARCHED		
Minimum doo IPC 7	umentation searched (classification system followed by classification s ${\tt G06F}$	ymbols)	
	on searched other than minimum documentation to the extent that such		rched
	ta base consulted during the international search (name of data base a	und, where practical, search terms used)	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the releva	int passages	Relevant to daim No.
X	EP 0 636 976 A (PHILIPS ELECTRONIC 1 February 1995 (1995-02-01) page 4, line 3 - line 9 page 4, line 27 - line 40	S NV)	1-4
	page 4, Title 27 - Title 40		+
			·
Fu	rther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are lister	d in annex.
"A" docus com "E" earlie filing "L" docus whis cita" "O" docu- oth "P" docu- late	ment defining the general state of the art which is not sidered to be of particular relevance or document but published on or after the international grate of the description of the side of the stablish the publication date of another the special reason (as specified) or ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or or means	T" later document published after the im or priority date and not in conflict wit cited to understand the principle or to invention.  X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or canninvolve an inventive step when the cannot be considered novel or cannot be considered to involve an document of particular relevance; the cannot be considered to involve an document is combined with one or ments, such combination being obviin the art.  8" document member of the same pater.	h the application but heory underlying the claimed invention of be considered to locument is taken alone claimed invention inventive step when the nore other such document invention in a person skilled and family
	26 September 2000	04/10/2000	
Name a	nd mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL – 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,  Fax: (+31–70) 340–3016	Authorized officer  Corremans, G	·

1

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

int Ational Application No
PCT/DE 00/01165

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 636976	A	01-02-1995	DE DE JP US	69415600 D 69415600 T 7175780 A 5590354 A	11-02-1999 15-07-1999 14-07-1995 31-12-1996

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Im ationales Aktenzeichen PCT/DE 00/01165

A. KLASSIFI IPK 7	izierung des anmeldungsgegenstandes G06F11/36		
	ernationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifik	ation und der IPK	
	CHIERTE GEBIETE		,
Recherchiert	er Mindestprütstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)		
IPK 7	G06F		
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit	diese unter die recherchierten Gebiete f	allen
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name	e der Datenbank und evtl. verwendete S	uchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe de	er in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 636 976 A (PHILIPS ELECTRONICS 1. Februar 1995 (1995-02-01) Seite 4, Zeile 3 - Zeile 9 Seite 4, Zeile 27 - Zeile 40	S NV)	1-4
			-
<del> </del>	/eitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamilie	L
"Besond "A" Verd abe "E" ålter Arn "L" Verd sch ann sol ann "O" Ver	iere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : iffentlichung, die den allgemeinen Stand der Techrik definiert, ir nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist ers Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen meldedatum veröffentlicht worden ist iffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- neinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer deren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ei goder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie sgeführt) öffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	T° Spätere Veröffentlichung, die nach de oder dem Prioritätsdatum veröffentlic Anmeldung nicht kollidiert, sondem r Erfindung zugrundeliegenden Prinzi; Theorie angegeben ist X° Veröffentlichung von besonderer Bad kann allein aufgrund dieser Veröffen erfinderischer Tätigkeit beruhend be	Int worden ist und mit der  jur zum Verständnis des der  se oder der ihr zugrundeliegenden  eutung; die beanspruchte Erfindung  tichung nicht als neu oder auf  trachtet werden  eutung; die beanspruchte Erfindung  gkeit beruhend betrachtet  nit einer oder mehreren anderen  in Verbindung gebracht wird und  nn naheliegend ist  sen Patentfamilie ist
÷	26. September 2000	04/10/2000	
Name	nd Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3018	Bevolimächtigter Bediensteter Corremans, G	

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

In. ationales Aktenzeichen
PCT/DE 00/01165

Im Recherchenbericht		Datum der	Mitglied(er) der		Datum der
angeführtes Patentdokument		Veröffentlichung	Patentfamilie		Veröffentlichung
EP 636976	Α	01-02-1995	DE DE JP US	69415600 D 69415600 T 7175780 A 5590354 A	11-02-1999 15-07-1999 14-07-1995 31-12-1996